

**OPA858** 

参考文献

# OPA858 5.5GHz 增益带宽积、7V/V 稳定增益、FET 输入放大器

# 1 特性

- 高增益带宽积:5.5GHz •
- 解补偿, 增益 ≥ 7V/V (稳定)
- 超低偏置电流 MOSFET 输入: 10pA
- 低输入电压噪声: 2.5nV/ √ Hz
- 压摆率:2000V/µs
- 低输入电容:
  - 共模:0.6pF
  - 差分:0.2pF
- 宽输入共模范围:
  - 与正电源相差 1.4V
  - 包括负电源
- TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
- 电源电压范围: 3.3V 至 5.25V
- 静态电流: 20.5mA
- 封装:8 引脚 WSON
- 温度范围:-40°C 至 +125°C

## 2 应用

- 光时域反射计 (OTDR) ٠
- 3D 扫描仪 •
- 激光测距 •
- 固态扫描激光雷达
- 光学 ToF 位置传感器 ٠
- 无人机视觉
- 工业机器人激光雷达
- 扫地机器人激光雷达
- 硅光电倍增器 (SiPM) 缓冲放大器
- 光电倍增管后置放大器



# 3 说明

OPA858 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放 大器,适用于宽带跨阻和电压放大器。当将该器件配置 为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为需要在数十至数百千欧范围内的跨阻增益下实现高 闭环带宽的应用提供支持。

下图展示了将 OPA858 配置为 TIA 时,该放大器的带 宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪 声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f)。OPA858 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和 输出之间的反馈网络连接。

OPA858 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运 行,在该系统中,OPA858 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。使用 OPA858 驱动高分辨率激 光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分 输出放大器,例如 THS4541 或 LMH5401 器件。

封装信息					
器件型号 <sup>(1)</sup>	封装 <sup>(2)</sup>	封装尺寸 <sup>(3)</sup>			
	DSG (WSON, 8)	2.00mm × 2.00mm			
UFA0JO	裸片	0.751mm × 0.705mm			

- 请参阅器件比较表。 (1)
- 有关更多信息,请参阅节12。 (2)
- (3) 封装尺寸(长×宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。



光电二极管电容与带宽和噪声的关系

本资源的原文使用英文撰写。为方便起见,TI提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI不保证译文的准确性。为确认 准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。





# 内容

1	特性	1
2	应用	1 9
3	说明	1
4	器件比较表	2
5	引脚配置和功能	3
6	规格	5
-	<b>6.1</b> 绝对最大额定值	5 1
	6.2 FSD 等级	
	<b>6.3</b> 建议运行条件	5
	64 执性能信息	5
	6.5 由气特性	6
	66 曲型特性	8
7	SS 只至内口	15
8	学	16
č	81 概试	16 <b>1</b>
	8.7 讷妃	16 <b>1</b>
	0.2 切能力性国 9.2 蛙杆沿明	17
	0.0 1可工地"为	

8.4 器件功能模式	20
9 应用和实施	20
9.1 应用信息	20
9.2 典型应用	22
9.3 电源相关建议	25
9.4 布局	
10 器件和文档支持	28
10.1 器件支持	
10.2 文档支持	
10.3 接收文档更新通知	
10.4 支持资源	
10.5 商标	
10.6 静电放电警告	
10.7 术语表	
11 修订历史记录	
I2 机械、封装和可订购信息	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 4 器件比较表

器件	输入类型	最小稳定增益	电压噪声 (nV/ √ Hz)	输入电容 (pF)	增益带宽 (GHz)
OPA858	CMOS	7V/V	2.5	0.8	5.5
OPA855	双极	7V/V	0.98	0.8	8
LMH6629	双极	10V/V	0.69	5.7	4



# 5 引脚配置和功能



图 5-1. DSG 封装, 8 引脚 WSON(带有外露散热焊盘) (顶视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚		米刑	光明	
名称	编号	天坐	10° 30	
FB	1	输入	反馈连接到放大器输出	
IN -	3	输入	反相输入	
IN+	4	输入	同相输入	
NC	2	—	不连接	
OUT	6	输出	放大器输出	
PD	8	输入	断电连接。PD = 逻辑低电平 = 断电模式; PD = 逻辑高电平 = 正常运行。	
VS –	5	—	负电压电源	
VS+	7		正电压电源	
散热焊盘			将散热焊盘连接至 VS -	





#### 图 5-2. 裸片封装

# 表 5-2. 接合焊盘功能

PAD		米田	24 日	
名称	编号	天坐	UT 193	
FB	1	输入	反馈连接到放大器输出	
IN -	3	输入	反相输入	
IN+	4	输入	同相输入	
NC	2,5,6, 13	_	不连接	
OUT	9	输出	放大器输出	
PD	12	输入	断电连接。PD = 逻辑低电平 = 断电模式; PD = 逻辑高电平 = 正常运行。	
VS -	7.8	_	负电压电源	
VS+	10.11		正电压电源	
背面			连接至 VS -	

# 表 5-3. 裸片信息

芯片厚度	背面光洁度	背面电势	接合焊盘金属化合物
381 µ m	硅片减薄	晶圆背面以电气方式连接到 VS -	铝铜

#### 表 5-4. 裸片版本的接合焊盘坐标(以微米为单位)

焊盘号码	焊盘名称	X 最小值	Y最小值	X最大值	Y 最大值
1	FB	14.5	537.4	79.5	602.4
2	NC	14.5	379	79.5	444
3	IN -	14.5	227	79.5	292
4	IN+	14.5	68.6	79.5	133.6
5	NC	296.725	34.825	361.725	99.825
6	NC	421.725	34.825	486.725	99.825
7	VS –	545.5	93.8	610.5	158.8
8	VS -	545.5	178.8	610.5	243.8
9	OUT	545.5	303	610.5	368
10	VS+	545.5	427.2	610.5	492.2
11	VS+	545.5	512.2	610.5	577.2
12	PD	421.325	571.175	486.325	636.175
13	NC	297.125	571.175	362.125	636.175



# 6 规格

# 6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)

		最小值	最大值	单位
Vs	总电源电压 (V <sub>S+</sub> - V <sub>S-</sub> )		5.5	V
V <sub>IN+</sub> , V <sub>IN -</sub>	输入电压	(V <sub>S-</sub> ) - 0.5	(V <sub>S+</sub> ) + 0.5	V
V <sub>ID</sub>	差分输入电压		1	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	(V <sub>S -</sub> ) - 0.5	(V <sub>S+</sub> ) + 0.5	V
I <sub>IN</sub>	连续输入电流		±10	mA
IOUT	连续输出电流 <sup>(2)</sup>		±100	mA
TJ	结温		150	°C
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围	-40	125	°C
T <sub>stg</sub>	贮存温度	-65	150	°C

(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,此器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。

(2) 用于电迁移限制的长期连续输出电流。

## 6.2 ESD 等级

			值	单位
V	热山边山	人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 <sup>(1)</sup>	±1000	V
V <sub>(ESD)</sub>	静电放电	充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 <sup>(2)</sup>	±1500	V

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

# 6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
V <sub>S</sub>	总电源电压 (V <sub>S+</sub> - V <sub>S-</sub> )	3.3	5	5.25	V
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围	-40		125	°C

# 6.4 热性能信息

		OPA858		
	热指标 <sup>(1)</sup>	DSG (WSON)	单位	
		8 引脚		
R <sub>θ JA</sub>	结至环境热阻	80.1	°C/W	
R <sub>θ JC(top)</sub>	结至外壳(顶部)热阻	100	°C/W	
R <sub>θ JB</sub>	结至电路板热阻	45	°C/W	
Ψ <sub>JT</sub>	结至顶部特征参数	6.8	°C/W	
Ψ <sub>JB</sub>	结至电路板特征参数	45.2	°C/W	
R <sub>θ JC(bot)</sub>	结至外壳(底部)热阻	22.7	°C/W	

(1) 有关新旧热指标的更多信息,请参阅半导体和IC 封装热指标应用报告。



# 6.5 电气特性

测试条件:V<sub>S+</sub>= 5V、V<sub>S</sub> - = 0V、G = 7V/V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、在 1/2Vs 处偏置的输入共模、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基 准并且 T<sub>A</sub> = 25℃ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值 典	最小值 典型值 最大			测试等级 <sup>(1)</sup>	
交流性能								
SSBW	小信号带宽	V <sub>OUT</sub> = 100 mV <sub>PP</sub>		1.2		GHz	С	
LSBW	大信号带宽	V <sub>OUT</sub> = 2 V <sub>PP</sub>		600		MHz	С	
GBWP	增益带宽积			5.5		GHz	С	
	0.1dB 平坦度带宽			130			С	
SR	压摆率 (10% - 90%)	V <sub>OUT</sub> = 2-V 阶跃	2	2000		V/µs	С	
t <sub>r</sub>	上升时间	V <sub>OUT</sub> = 100mV 阶跃		0.3		ns	С	
t <sub>f</sub>	下降时间	V <sub>OUT</sub> = 100mV 阶跃		0.3		ns	С	
	精度达 0.1% 的稳定时间	V <sub>OUT</sub> = 2-V 阶跃		8		ns	С	
	精度达 0.001% 的稳定时间	V <sub>OUT</sub> = 2-V 阶跃	3	8000		ns	С	
	过冲或下冲	V <sub>OUT</sub> = 2-V 阶跃		7%			С	
	过驱恢复	2x 输出过驱(0.1% 恢复)		200		ns	С	
		$f = 10MHz$ , $V_{OUT} = 2V_{PP}$		88				
	阶谐波矢具	$f = 100MHz$ , $V_{OUT} = 2V_{PP}$		64	UDC	C		
יחע	一际此冲生古	$f = 10MHz$ , $V_{OUT} = 2V_{PP}$		86		dBo	C	
1105	二阴陷双大兵	$f = 100MHz$ , $V_{OUT} = 2V_{PP}$		68		UDC	Ũ	
e <sub>n</sub>	输入基准电压噪声	f = 1MHz		2.5		nV/ √ Hz	С	
Z <sub>OUT</sub>	闭环输出阻抗	f = 1MHz		0.15		Ω	С	
直流性能	·							
A <sub>OL</sub>	开环电压增益 <sup>(2)</sup>		72	75		dB	Α	
V <sub>OS</sub>	输入失调电压(2)	T <sub>A</sub> = 25°C	-5 :	±0.8	5	mV	Α	
$\Delta V_{OS} / \Delta T$	输入失调电压漂移	T <sub>A</sub> = -40°C 至 +125°C		±2		µV/°C	В	
I <sub>BN</sub> , I <sub>BI</sub>	输入偏置电流(2)	T <sub>A</sub> = 25°C	:	±0.4	5	pА	A	
I <sub>BOS</sub>	输入失调电流(2)	T <sub>A</sub> = 25°C	±	0.01	5	pА	A	
CMRR	共模抑制比 <sup>(2)</sup>	V <sub>CM</sub> = ±0.5V,以 1/2Vs 为基准	70	90		dB	А	
输入								
	共模输入电阻			1		GΩ	С	
C <sub>CM</sub>	共模输入电容			0.62		pF	С	
	差分输入电阻			1		GΩ	С	
C <sub>DIFF</sub>	差分输入电容			0.2		pF	С	
VIH	共模输入 电压(高位) <sup>(2)</sup>	CMRR > 66dB , V <sub>S+</sub> = 3.3V	1.7	1.9		V	А	
VIL	共模输入 电压(低位) <sup>(2)</sup>	CMRR > 66dB , V <sub>S+</sub> = 3.3V		0	0.4	V	А	
	共模输入 电压 ( 高位 ) <sup>(2)</sup>	CMRR > 66dB	3.4	3.6			A	
VIH		T <sub>A</sub> =  − 40°C 至 +125°C, CMRR > 66dB		3.4		V	В	
	十/ 描於 )	CMRR > 66dB		0	0.4		Α	
VIL	□ 电压 ( 低位 ) <sup>(2)</sup>	T <sub>A</sub> =		0.35		V	В	



# 6.5 电气特性 (续)

测试条件:V<sub>S+</sub>= 5V、V<sub>S</sub> -= 0V、G = 7V/V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、在 1/2Vs 处偏置的输入共模、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基 准并且 T<sub>A</sub> = 25℃(除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	测试等级 <sup>(1)</sup>
输出							
		T <sub>A</sub> = 25°C , V <sub>S+</sub> = 3.3V	2.3	2.4			A
V <sub>OH</sub>	输出电压(高电平)	T <sub>A</sub> = 25°C	3.95	4.1		V	А
		T <sub>A</sub> = -40°C 至 +125°C		3.9			В
		T <sub>A</sub> = 25°C , V <sub>S+</sub> = 3.3V		1.05	1.15		A
V <sub>OL</sub>	输出电压(低电平)	T <sub>A</sub> = 25°C		1.05	1.15	V	A
		T <sub>A</sub> = -40°C 至 +125°C		1.2			В
		R <sub>L</sub> = 10 Ω , A <sub>OL</sub> > 60dB	65	80			А
	线性输出驱动(拉电流和灌电流) <sup>(2)</sup>	T <sub>A</sub> = − 40°C 至 +125°C、R <sub>L</sub> = 10 Ω 、 A <sub>OL</sub> > 60dB		64		mA	В
I <sub>SC</sub>	输出短路电流(2)		85	105		mA	А
电源							
	静态电流	V <sub>S+</sub> = 5V	18	20.5	24		А
		V <sub>S+</sub> = 3.3V	17.5	20	23.5		А
l <sub>Q</sub>		V <sub>S+</sub> = 5.25V	18	21	24	mA	Α
		T <sub>A</sub> = 125°C		24.5			В
		$T_A = -40^{\circ}C$		18.5			В
PSRR+	正电源抑制比(2)		74	84		dB	А
PSRR -	负电源抑制比(2)		70	80		dB	A
断电							
	禁用电压阈值	在小于该电压时放大器关闭	0.65	1		V	A
	启用电压阈值	在大于此电压时放大器打开		1.5	1.8	V	Α
	关断静态电流			70	140	μΑ	А
	PD 偏置电流			70	200	μA	A
	开通延时时间	V <sub>OUT</sub> = 最终值的 90% 时的时间		13		ns	С
	关断延时时间			120		ns	С

(1) 测试等级(所有值均通过表征和仿真进行设置):(A)在 25°C 下经过全面测试,通过表征和仿真设置过热限制;(B)未经量产测试,通过表征和仿真设置限制;(C)典型值仅供参考。

(2) 最小和最大限值不适用于裸片。



# 6.6 典型特性

测试条件: V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S−</sub> = -2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件: V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S</sub><sub>-</sub> = −2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件:V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S</sub><sub>-</sub> = −2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件: V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S</sub><sub>-</sub> = −2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件:V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S−</sub> = -2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、増益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件: V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S</sub><sub>-</sub> = −2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





测试条件:V<sub>S+</sub> = 2.5V、V<sub>S−</sub> = -2.5V、V<sub>IN+</sub> = 0V、R<sub>F</sub> = 453 Ω、增益 = 7V/V、R<sub>L</sub> = 200 Ω、输出负载以 1/2Vs 为基准并且 T<sub>A</sub> = 25°C(除非另有说明)





# 7 参数测量信息

OPA858 的各种测试设置配置如图 7-1,图 7-2 和图 7-3 所示。



R<sub>G</sub> values depend on gain configuration

图 7-1. 同相配置



图 7-2. 反相配置(增益= -7V/V)



图 7-3. 容性负载驱动器配置



# 8 详细说明

# 8.1 概述

OPA858 的超宽 5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 与 2.5nV/ √Hz 的宽带电压噪声相结合,可为宽带跨阻应用、高速数 据采集系统以及需要低噪声和高增益前端的弱信号输入应用提供可行的放大器。OPA858 将多种特性组合在一起 以优化动态性能。除了小信号的宽带宽外,OPA858 还具有 600MHz (V<sub>OUT</sub> = 2V<sub>PP</sub>) 的大信号带宽和 2000V/ µs 的压摆率。

OPA858 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装,具有反馈 (FB) 引脚,可在放大器输出和反相输入之间实现简单的反馈网络连接。放大器输入引脚上的过量电容会减小相位裕度,从而导致不稳定。在宽带很大的放大器中,例如 OPA858,此问题会加剧。为了减少杂散电容对输入节点的影响,OPA858 引脚排列在反馈和反相输入引脚之间配有一个隔离引脚 (NC),能增加它们之间的物理间距,从而减少高频下的寄生耦合。OPA858 还配有电容非常低的输入级,总输入电容仅为 0.8pF。

## 8.2 功能方框图

OPA858 是一款具有两个高阻抗输入和一个低阻抗输出的经典电压反馈运算放大器 (op amp)。支持标准应用电路,例如图 8-1 和图 8-2 中的两个基本选项。每个配置的直流工作点由参考电压 (V<sub>REF</sub>) 进行电平位移,在单电源供电运行时,参考电压通常设置为 1/2Vs。V<sub>REF</sub> 通常在分体式电源应用中设置为接地。





## 8.3 特性说明

## 8.3.1 输入和 ESD 保护

OPA858 采用低电压和高速 BiCMOS 工艺制造。对于这些小几何尺寸器件,内部结击穿电压较低,因此所有器件 引脚都由连接到电源的内部 ESD 保护二极管提供保护,如图 8-3 所示。放大器输入端之间有两个反并联二极管,可在超出范围或故障情况下钳制输入。



图 8-3. 内部 ESD 结构

## 8.3.2 反馈引脚

OPA858 引脚布局经过优化可更大限度地减少寄生电感和电容,这是高速模拟设计中的一个关键问题。FB 引脚(引脚1)从内部连接到放大器的输出端。FB 引脚与放大器的反相输入(引脚3)由无连接(NC)引脚(引脚2) 隔开。该 NC 引脚必须保持悬空。此引脚布局有两个优点:

- 1. 反馈电阻 (R<sub>F</sub>) 可以连接在封装同一侧的 FB 和 IN- 引脚之间 (请参阅图 8-4),而不是绕过封装。
- 2. NC 引脚产生的隔离通过增加引脚之间的物理隔离来最大限度地减少 FB 和 IN 引脚之间的电容耦合。



图 8-4. FB 和 IN - 引脚之间的 R<sub>F</sub> 连接



## 8.3.3 宽增益带宽积

图 6-10 显示了 OPA858 的开环幅度和相位响应。通过确定 A<sub>OL</sub> 为 60dB 的频率并将该频率乘以系数 1000 来计算 任何运算放大器的增益带宽积。A<sub>OL</sub> 响应中的第二个极点发生在幅度超过 0dB 之前,产生的相位裕度小于 0°。此 结果表明增益为 0dB (1V/V) 时不稳定。非单位增益稳定的放大器称为解补偿放大器。与具有相同静态功耗的单位 增益稳定放大器相比,解补偿放大器通常具有更高的增益带宽积、更高的压摆率和更低的电压噪声。

图 8-5 展示了 OPA858 的开环幅度 (A<sub>OL</sub>) 作为温度函数的情况。结果显示,随温度的变化极小。在整个温度范围内,在噪声增益为 7V/V (16.9dB)时,所配置的 OPA858 的相位裕度接近 55°。同样,图 8-6 显示了 OPA858 的A<sub>OL</sub> 幅度作为工艺变化函数的情况。结果显示了标称工艺角的 A<sub>OL</sub> 曲线且其变化与标称值相差一个标准差。仿真结果表明,当放大器增益配置为 7V/V 时,在工艺变化的标准偏差内相位裕度差小于 1°。

OPA858 的主要应用之一是用作高速跨阻放大器 (TIA),如图 9-4 所示。TIA 的低频噪声增益为 0dB (1V/V)。在高频时,总输入电容和反馈电容之比决定了噪声增益的大小。为了尽可能提高 TIA 闭环带宽,反馈电容通常小于输入电容,这意味着高频噪声增益大于 0dB。因此,配置为 TIA 的运算放大器不需要具有稳定的单位增益,这使得解补偿放大器成为 TIA 的可行选择。*跨阻放大器须知 - 第1 部分和跨阻放大器须知 - 第2 部分*更详细地介绍了跨阻放大器补偿技术。





#### 8.3.4 压摆率与输出级之间的关系

除了宽带宽外,OPA858 还具备 2000V/µs 的高压摆率。在窄脉冲低于 10ns 的高速脉冲应用,压摆率是一个关键 参数,例如在光学时域反射法 (OTDR) 和激光雷达中。OPA858 的高压摆率意味着该器件可以准确地重现 2V 和低 于 ns 的脉冲边沿;另请参阅图 6-20。宽带宽和压摆率使 OPA858 成为高速信号链前端的出色放大器。

图 8-7 展示了 OPA858 的开环输出阻抗作为频率函数时的情况。为了在整个频率范围内实现高压摆率和低输出阻抗,OPA858 的输出摆幅限制为大约 3V。OPA858 通常与输入范围有限的高速流水线 ADC 和闪存 ADC 结合使用。因此,此 OPA858 输出摆幅范围与针对 CMOS 放大器的出色电压噪声技术规格相结合,能大大增加了信号链的总体动态范围。



图 8-7. 开环输出阻抗 (ZoL) 与频率间的关系

#### 8.3.5 电流噪声

CMOS 和 JFET 输入放大器在低频时的输入阻抗超过几 G Ω。但在较高的频率下,晶体管到漏极、源极和基板的 寄生电容会降低阻抗。低频下的高阻抗可消除任何偏置电流和相关的散粒噪声。在较高频率下,由于 CMOS 栅极 氧化物和底层晶体管通道之间的电容耦合,输入电流噪声增加(请参阅图 8-8)这种现象是晶体管结构中的自然干 扰,是不可避免的。



图 8-8. 输入电流噪声 (I<sub>BN</sub> 和 I<sub>BI</sub>) 与频率间的关系



## 8.4 器件功能模式

### 8.4.1 分立式电源和单电源供电

**OPA858** 可以使用单侧电源或分立式电源配置;另请参阅图 9-8 。在输入共模设置为接地的情况下,使用平衡电源的分立式电源供电有助于简化实验室测试(因为大多数信号发生器、网络分析器、频谱分析仪和其他实验室设备通常将输入和输出作为接地基准)。在分立式电源供电中,将散热焊盘连接到负电源。

新系统使用单电源来提高效率和降低额外电源的成本。OPA858 可由正向单电源供电运行(负极电源设置为接地),如果输入和输出偏置在器件的线性运行范围内,则性能不会发生任何变化。在单电源供电时,直流输入和输出基准电压的电平位移为电源轨之间差值的一半。该配置将输入共模和输出负载基准保持在 1/2Vs。为了消除增益误差,驱动基准输入共模电压的源必须在所需的频率范围内具有低输出阻抗。在本例中,将散热焊盘接地。

## 8.4.2 断电模式

OPA858 具有断电模式,可减少静态电流以节省功耗。图 6-23 和图 6-24 展示了 OPA858 当 PD 引脚在禁用和启用状态之间切换时的瞬态响应。

PD 禁用和启用阈值电压以负电源为基准。如果放大器配置为 3.3V 的正电源和接地的负电源,则禁用阈值电压为 0.65V,使能阈值电压为 1.8V。如果放大器配置为 ±1.65V 电源,则禁用阈值电压为 - 1V,使能阈值电压为 0.15V。如果放大器配置为 ±2.5V 电源,则禁用阈值电压为 - 1.85V,使能阈值电压为 - 0.7V。

图 8-9 显示了 PD 引脚从启用状态下被扫描到禁用状态时典型放大器的切换行为。同样,图 8-10 显示了 PD 引脚 从禁用状态被扫描到启用状态时典型放大器的切换行为。下扫描和上扫描之间的切换阈值差异很小,这是由于放 大器中设计了磁滞能提高 PD 上的抗噪性。



将 PD 引脚连接为低电平会禁用放大器,并将输出置于高阻抗状态。当放大器配置为同相放大器时,反馈 (R<sub>F</sub>)和 增益 (R<sub>G</sub>) 电阻器网络将形成与放大器输出并联的负载。为保护放大器的输入级,OPA858 在反相和同相输入引脚 之间使用内部的背对背保护二极管;另请参阅图 8-3。在断电状态下,如果放大器输入引脚之间的差分电压超过二 极管压降,则会在同相输入引脚和输出引脚之间创建一条额外的低阻抗路径。

# 9 应用和实施

#### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围, TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计,以确保系统功能。

# 9.1 应用信息



#### 9.1.1 使用 OPA858 作为跨阻放大器

此 OPA858 设计已经过优化,可满足业内对宽带和低噪声光电二极管放大器日益增长的需求。跨阻放大器的闭环 带宽是以下函数:

1. 总输入电容。这包括光电二极管电容、放大器的输入电容(共模和差模电容)以及 PCB 的任何杂散电容。

- 2. 运算放大器增益带宽积 (GBWP)。
- 3. 跨阻增益 R<sub>F</sub>。

图 9-1 显示了 OPA858 配置为 TIA,具有雪崩光电二极管 (APD)反向偏置,使 APD 阴极连接到较大的正偏置电压。在此配置中,APD 向运算放大器反馈环路输送电流,以便输出在相对于输入共模电压反向进行摆动。为了最大限度地增加反向的输出摆幅,OPA858 将共模设置为接近正限值(与正电源轨相差 1.6V)。



图 9-1. 跨阻放大器电路

反馈电阻 R<sub>F</sub> 和输入电容在噪声增益中产生零点,如果不进行校验,则会导致不稳定。为了抵消零点的影响,通过添加反馈电容器 (C<sub>F</sub>),在噪声增益传输功能中插入一个极点。*高速放大器跨阻注意事项*应用报告讨论了理论和公式,展示了如何针对特定增益和输入电容补偿跨阻放大器。Excel<sup>®</sup> 计算器提供了应用报告中的带宽和补偿公式。 *跨阻放大器须知 - 第1 部分*中提供了指向该计算器的链接。

上述应用报告和博客文章中的公式和计算器用于对 OPA858 配置为 TIA 的带宽 (f<sub>-3dB</sub>) 和噪声 (I<sub>RN</sub>) 性能进行建模。图 9-2 和图 9-3 中显示了实现的性能。图的左侧 Y 轴显示了闭环带宽性能,而图纸右侧轴显示了以输入为基准的积分噪声。在固定的 R<sub>F</sub> 和 C<sub>PD</sub> 中,用于计算 I<sub>RN</sub> 的噪声带宽设置为等于 f<sub>-3dB</sub> 频率。



图 9-2 显示了当 R<sub>F</sub> = 10kΩ 和 20kΩ 时,放大器性能是光电二极管电容 (C<sub>PD</sub>)的函数。增加 C<sub>PD</sub> 会降低闭环带 宽。为了更大限度地提高带宽,应减少 PCB 中的任何杂散寄生电容。OPA858 设计为具有 0.8pF 的总输入电容,以便尽可能降低对系统性能的影响。



图 9-3 显示了当 C<sub>PD</sub> = 1pF 和 2pF 时,放大器性能是 R<sub>F</sub> 的函数。增加 R<sub>F</sub> 会降低带宽。为了在光学前端系统中 更大限度地提高信噪比 (SNR),请更大限度地提高 TIA 级中的增益。将 R<sub>F</sub> 增大 X 倍会使信号电平增加 X 倍,但 只会使电阻器的噪声成分增加 √X,从而提高 SNR。

## 9.2 典型应用

## 9.2.1 光学前端系统中的 TIA

OPA858 的高 GBWP、低输入电压噪声和高压摆率使该器件成为一款宽带可行和输入阻抗电压高的放大器。



图 9-4. - 2V/V 增益中的 OPA858 (无噪声增益整形)



图 9-5. - 2V/V 增益中的 OPA858 (具有噪声增益整形)

## 9.2.1.1 设计要求

根据表 9-1 中列出的设计要求设计高带宽和高增益电压放大器。此处选择了反相放大器配置;不过,该理论也适用于同相配置。与同相配置不同,在反相配置中,信号增益和噪声增益传递函数不相等。

אם שביו יוזי

衣 9-1. 反计安水									
目标带宽 (MHz)	信号增益 (V/V)	反馈电阻 (Ω)	频率峰值 (dB)						
> 750	-2	453	< 2						

#### 9.2.1.2 详细设计过程

**OPA858** 已补偿为在 7V/V 的增益下使峰值低于 1dB。在较低的增益下使用器件会导致峰值增加和潜在的不稳定性。图 9-4 显示的是在 - 2V/V 的信号增益中配置 OPA858。放大器的直流噪声增益 (1/β) 受 62 Ω 端接电阻器和 50 Ω 源电阻器的影响,并由方程式 1 指定。在较高频率时,噪声增益受电感器和电容器等无功元件的影响。这些 包括分立式电路板元件和印刷电路板 (PCB) 寄生效应。

Noise Gain 
$$= \frac{1}{\beta} = \left(1 + \frac{453 \,\Omega}{226 \,\Omega + (62 \,\Omega \mid \mid 50 \,\Omega)}\right) = 2.79 \,\text{V/V} = 5.04 \,\text{dB}$$
 (1)

放大器的稳定性和相位裕度取决于放大器的环路增益,该增益是 A<sub>OL</sub> 和放大器反馈因子 (β)的乘积。负反馈环路 系统的 β 是反馈到输入的输出信号部分,放大器则是噪声增益的反向。在高频下,可以通过添加输入电容器和反 馈电容器来增加放大器的噪声增益,如图 9-5 所示。如果仔细完成,增加 1/β 可提高相位裕度,正如任何放大器



在高增益配置中比单位增益缓冲器配置下更稳定一样。修改后的带有添加电容器的网络会改变高频噪声增益,但 不会改变信号增益。AN-1604 解补偿运算放大器应用报告详细分析了解补偿放大器的噪声增益整形技术,并展示 了如何选择外部电阻器和电容器值。

图 9-6 展示了 OPA858 未补偿频率响应,其配置情况如图 9-4 所示。在未添加任何噪声增益整形元件的情况下, OPA858 显示出大约 13dB 的峰值。

图 9-7 展示了 OPA858 噪声增益补偿频率响应,其配置情况如图 9-5 所示。噪声增益整形元件将峰值降低到 1.5dB 以下。2.7pF 输入电容、放大器的输入电容、增益电阻器和反馈电阻器会在频率为f 时的噪声增益中产生零点,如方程式 2 所示。

 $f = \frac{1}{2\pi(R_F \mid \mid R_G)C_{IN}}$ 

(2)

其中

- R<sub>F</sub> 是反馈电阻器
- R<sub>G</sub> 是输入或增益电阻器 (包括源和端接电阻器的影响)
- C<sub>IN</sub> 是总输入电容,其中包括外部 2.7pF 电容器、放大器输入电容和任何寄生 PCB 电容。



在较高频率下,方程式 2中的零点会增加噪声增益,这在补偿解补偿放大器时很重要。不过,噪声增益零点会降低环路增益相位,从而降低相位裕度。为了抵消因噪声增益零点而导致的相位降低,通过插入 0.5pF 反馈电容器 在噪声增益曲线上添加一个极点。极点出现在方程式 3 所示的频率处。必须选择噪声增益极点和零点位置,使 A<sub>OL</sub>和 1/β 幅度曲线之间的接近速率约为 20dB。为了提供此接近速率,噪声增益极点必须出现在 1/β 幅度曲线 与 A<sub>OL</sub> 幅度曲线相交之前。换句话说,噪声增益极点必须出现在 |A<sub>OL</sub>|=|1/β| 之前。两条曲线相交的点称为环路 增益交叉频率。

$$f = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

(3)

其中

• C<sub>F</sub> 是反馈电容器 (包括任何添加的 PCB 寄生电容)

有关运算放大器稳定性的更多信息,请观看 TI 高精度实验室有关稳定性的系列视频。



9.2.1.3 应用曲线



# 9.3 电源相关建议

OPA858 可在 3.3V 至 5.25V 的电源电压范围内运行。OPA858 由单侧电源,分立平衡式双极电源和不平衡双极电源供电运行。由于 OPA858 不具备轨到轨输入或输出,因此输入共模和输出摆幅范围限制在 3.3V 电源。



b) Split supply configuration



图 9-8. 分立式单电源电路配置



## 9.4 布局

## 9.4.1 布局指南

为了使用 OPA858 等高频放大器实现出色性能,需要特别注意电路板布局布线寄生效应和外部组件类型。优化性能的建议包括:

- 最大限度减小从信号 I/O 引脚到交流接地的寄生电容。输出和反相输入引脚上的寄生电容可能会导致不稳定。
  为了减少不必要的电容,切断信号输入和输出引脚下的电源和接地布线。否则,接地平面和电源平面必须在电路板上的其他地方完好无损。将放大器配置为 TIA 时,如果所需的反馈电容器小于 0.15pF,请考虑使用两个串联电阻器,每个电阻器的值均为反馈环路中单个电阻器值的一半,以便尽可能减小电阻器的寄生电容。
- 应尽可能减小从电源引脚到高频旁路电容器之间的距离(小于 0.25 英寸)。使用额定电压至少比放大器最大电源电压大三倍的高质量 100pF 至 0.1µF, COG 和 NPO 型去耦电容器。该配置可确保在放大器增益带宽规格范围内到放大器电源引脚的路径具有低阻抗。在器件引脚上,不要将接地平面和电源平面布局到靠近信号 I/O引脚。避免电源布线和接地布线过于狭窄,以便尽可能减小引脚和去耦电容器之间的电感。每个电源连接始终与这些电容器去耦合。必须在电源引脚上使用较大的(2.2µF 至 6.8µF)在较低频率下有效的去耦电容器。将这些去耦电容器放置在离器件较远的位置。在印刷电路板 (PCB) 同一区域内的多个器件之间共享去耦电容器。
- 谨慎选择和放置外部器件有助于确保 OPA858 的高频性能。使用低电抗电阻器。表面贴装式电阻器最适合,并可实现更紧密的总体布局。切勿在高频应用中使用绕线式电阻器。由于输出引脚和反相输入引脚对寄生电容最为敏感,因此务必将反馈和串联输出电阻器(如有)尽可能放置在靠近输出引脚的位置。将其他网络组件(例如同相输入终端电阻器)放置在封装附近。即使很小的寄生电容对外部电阻器进行分流,过高的电阻值也会产生明显的时间常数,从而降低性能。当 OPA858 配置为电压放大器时,应尽可能降低电阻值,并满足负载驱动注意事项的要求。减小电阻值可使电阻器噪声项保持较低水平,并更大限度地减小寄生电容的影响。但是,较低的电阻值会增加动态功耗,因为 R<sub>F</sub> 和 R<sub>G</sub> 是放大器输出负载网络的一部分。

## 9.4.2 布局示例



图 9-9. 布局建议



将 OPA858 配置为跨阻放大器时必须格外小心,以尽可能减小雪崩光电二极管 (APD) 与放大器之间的电感。始终 将光电二极管与放大器放置在 PCB 的同一侧。将放大器和 APD 放置在 PCB 的相对侧会增加由过孔电感引起的寄 生效应。APD 封装可能非常大,往往需要将 APD 放置在比理想情况下距离放大器更远的位置。图 9-10 显示的是 增加两个器件的距离会导致 APD 和运算放大器反馈网络之间的电感增加。电感增加不利于解补偿放大器的稳定 性,因为此电感能将 APD 电容与噪声增益传递函数隔离。噪声增益通过方程式 4 得出。反馈网络之间增加的 PCB 布线电感会增大方程式 4 中的分母,从而降低噪声增益和相位裕度。在使用 TO-can 封装中的引线式 APD 的情况下,应通过尽可能缩短 TO-can 封装的引线来进一步减小电感。

Noise Gain = 
$$\left(1 + \frac{Z_F}{Z_{IN}}\right)$$

(4)

其中

- Z<sub>F</sub> 是反馈网络的总阻抗。
- Z<sub>IN</sub> 是输入网络的总阻抗。

可以通过遵循图 9-11 中所示的一些指导原则来改进图 9-10 中所示的布局。要遵循的两个关键规则是:

- 1. 在尽可能靠近放大器反相输入的位置添加隔离电阻器 R<sub>ISO</sub>。选择 R<sub>ISO</sub>的值,该值介于 10 Ω 和 20 Ω 之间。 电阻器可抑制由布线电感和放大器内部电容引起的潜在谐振。
- 闭合反馈元件(R<sub>F</sub>和C<sub>F</sub>)之间的环路,并使R<sub>ISO</sub>尽可能靠近APD引脚。这种闭合可确保布局更平衡,并 减少了APD和反馈网络之间的电感隔离。



图 9-10. 非理想 TIA 布局

图 9-11. 改进的 TIA 布局



## 10 器件和文档支持

## 10.1 器件支持

## 10.1.1 开发支持

- 激光雷达脉冲飞行时间参考设计
- 使用高速数据转换器的激光雷达脉冲飞行时间参考设计
- 宽带宽光学前端参考设计

## 10.2 文档支持

## 10.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档:

- 德州仪器 (TI), OPA858EVM 用户指南
- 德州仪器 (TI), 培训视频:高速跨阻放大器设计流程
- 德州仪器 (TI), 培训视频: 如何设计跨阻放大器电路
- 德州仪器 (TI), 培训视频: 如何将 TINA-TI 模型转换为通用 SPICE 模型
- 德州仪器 (TI), 高速放大器跨阻注意事项应用报告
- 德州仪器 (TI), *跨阻放大器须知 第1 部分*
- 德州仪器 (TI), 跨阻放大器须知 第2部分

## 10.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知,请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知*进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

## 10.4 支持资源

TI E2E<sup>™</sup> 中文支持论坛是工程师的重要参考资料,可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题,获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者"按原样"提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的使用条款。

## 10.5 商标

TI E2E<sup>™</sup> is a trademark of Texas Instruments. Excel<sup>®</sup> is a registered trademark of Microsoft Corporation. 所有商标均为其各自所有者的财产。

## 10.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序,可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级,大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏,这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

## 10.7 术语表

TI术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

# 11 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

## Changes from Revision A (July 2018) to Revision B (May 2025)

Page

• 向数据表添加了裸片封装和相关内容.....



Page

# Changes from Revision \* (April 2018) to Revision A (July 2018)

将"预告信息"更改为"量产数据(正在供货)".....1

# 12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更,恕不另行通知, 且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。



## **PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status	Material type	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS	Lead finish/	MSL rating/	Op temp (°C)	Part marking
	(1)	(2)			(3)	Ball material	Peak reflow		(6)
						(4)	(5)		
OPA858IDSGR	Active	Production	WSON (DSG)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	X858
OPA858IDSGR.B	Active	Production	WSON (DSG)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	X858
OPA858IDSGT	Active	Production	WSON (DSG)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	X858
OPA858IDSGT.B	Active	Production	WSON (DSG)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	X858
OPA858YR	Active	Production	DIESALE (Y)   0	3000   LARGE T&R	Yes	Call TI	N/A for Pkg Type	-40 to 125	

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

<sup>(2)</sup> Material type: When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> RoHS values: Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> Lead finish/Ball material: Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> MSL rating/Peak reflow: The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



www.ti.com

23-May-2025

#### OTHER QUALIFIED VERSIONS OF OPA858 :

Automotive : OPA858-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

• Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects



www.ti.com

# TAPE AND REEL INFORMATION





#### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal												
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
OPA858IDSGR	WSON	DSG	8	3000	180.0	8.4	2.3	2.3	1.15	4.0	8.0	Q2
OPA858IDSGT	WSON	DSG	8	250	180.0	8.4	2.3	2.3	1.15	4.0	8.0	Q2
OPA858YR	DIESALE	Y	0	3000	180.0	8.4	0.74	0.78	0.45	4.0	8.0	Q1



www.ti.com

# PACKAGE MATERIALS INFORMATION

23-May-2025



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
OPA858IDSGR	WSON	DSG	8	3000	210.0	185.0	35.0
OPA858IDSGT	WSON	DSG	8	250	210.0	185.0	35.0
OPA858YR	DIESALE	Y	0	3000	210.0	185.0	35.0

# DSG 8

2 x 2, 0.5 mm pitch

# **GENERIC PACKAGE VIEW**

# WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary. Refer to the product data sheet for package details.





# DSG0008A



# **PACKAGE OUTLINE**

# WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES:

- 1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- 2. This drawing is subject to change without notice.

3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.



# DSG0008A

# **EXAMPLE BOARD LAYOUT**

# WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES: (continued)

 This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

 Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



# DSG0008A

# **EXAMPLE STENCIL DESIGN**

# WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



## 重要通知和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。 严禁以其他方式对这些资源进行 复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索 赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2025,德州仪器 (TI) 公司